## §15-8 偏振光的干涉

#### 一、平行偏振光的干涉

- 1、干涉装置
- 2、原理和公式
- 3、讨论

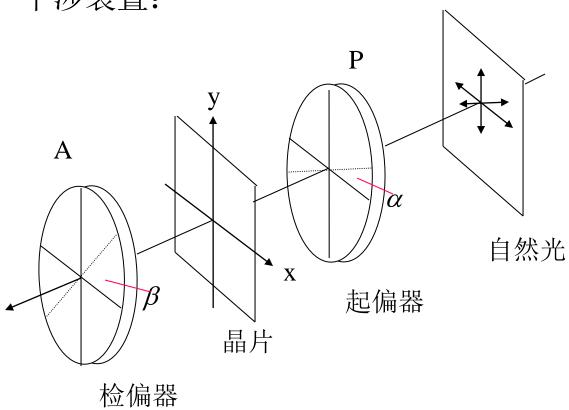
#### 二、会聚偏光仪的干涉

- 1、双折射晶体作分光镜
- 2、偏振分光镜与 λ/4片组合

## §15-8 偏振光的干涉

### 一、平行偏振光的干涉

1、干涉装置:



#### 2、原理和公式:

沿晶片快、慢轴方向建立坐标系。 设入射线偏光振幅为a。

$$E_x = a\cos\alpha$$
  $E_y = a\sin\alpha$ 

晶片产生的位相差:  $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$ 

晶片出射光:  $E'_{x} = a\cos\alpha$   $E'_{y} = a\sin\alpha \cdot e^{i\delta}$ 

检偏器后:  $E''_x = a\cos\alpha\cos\beta$   $E''_y = a\sin\alpha\sin\beta\cdot e^{i\delta}$ 

Ey

合成光强:  $I = \left| E''_x + E''_y \right|^2$ 

(检偏器)

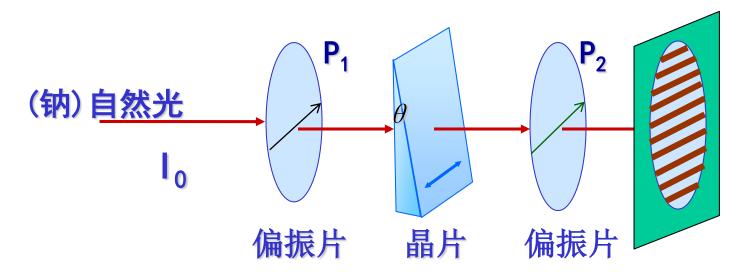
干涉强度与P、A相对于晶片快、慢轴的方位有关,同时取决于晶片性质

$$I = a^{2} \cos^{2}(\alpha - \beta) - a^{2} \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^{2}\left(\frac{\pi |n_{0} - n_{e}|d}{\lambda}\right)$$

与晶片性质无关,仅取决于P、A之间的相对方位, 形成干涉场的背景光

对于单色光照明的不均匀晶片, 出现等厚干涉条纹

对于白光照明时,由于不同波长的光的干涉效应不同,透射光将呈现彩色



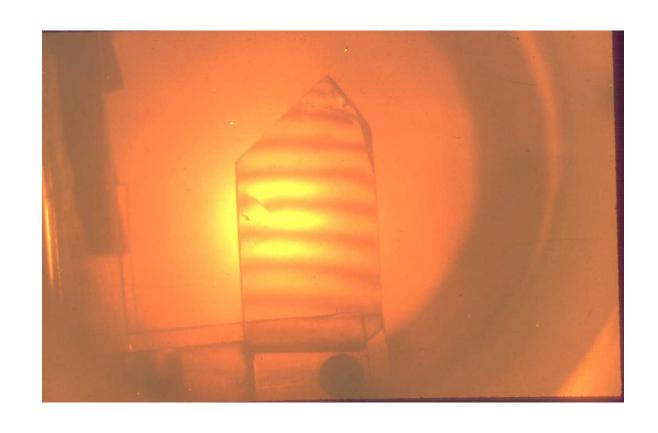
劈尖晶片的等厚干涉花样

当偏振光的干涉装置中的晶片厚度不均匀时,具有相同厚度的地方,将产生同样的干涉光强,形成等厚干涉花样.

$$I_{\parallel} = I_0 \left( 1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\delta}{2} \right)$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d \approx \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) \theta_x$$

## 石英劈尖的偏振光干涉 (等厚条纹)



$$I_{\parallel} = I_0 \left( 1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\delta}{2} \right)$$

$$\delta \approx \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) \theta_x$$

当: 
$$\delta = 2k\pi$$
, 即 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| \theta x = 2k\pi$ , 干涉相长, 亮条纹。

当: 
$$\delta = (2k+1)\pi$$
, 即 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| \theta x = (2k+1)\pi$ , 干涉相消,暗条纹。

## 等厚条纹,条纹间距:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{\theta \left| n_o - n_e \right|}$$

- 3、讨论
- 1) 正交偏振器系统:

起偏器P和检偏器A的透光轴相互垂直,即: $\beta=\alpha+\pi/2$ 

$$I_{\perp} = a^2 \sin^2 2\alpha \sin^2 \left(\frac{\pi |n_0 - n_e| d}{\lambda}\right) = I_0 \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\delta}{2}$$

## 分析

- 1.  $\beta$ =α+ $\pi$ /2 ->背景光消失了
- 2.  $\delta$  为定值,当α=0,  $\pi$  /2,  $\pi$ ,  $3\pi$ /2,...  $m\pi$ /2(m为整数)

即偏振器透光轴与晶片的快(慢)轴方向一致时

$$\sin 2\alpha = 0 - I_{\perp} = 0$$

表明一干

干涉光强有极小值。

此时绕z轴转动晶片一周,可看到四次光强为零的位置

3. 当 $\alpha = \pi / 4$ , 3  $\pi / 4$ ,... (2m+1)  $\pi / 4$ (m为整数)

即偏振器透光轴与晶片的快(慢)轴成45°

$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 \frac{\delta}{2}$$

表明 光强有极大值

此时绕z轴转动晶片一周,可看到四个最亮的位置

4. 当  $\delta$  = 0,2π,... 2mπ(m为整数) 时

$$I_{\parallel}=0$$
 得暗纹,晶片起全波片的作用

当  $\delta = \pi, 3\pi \dots (2m+1)\pi(m$ 为整数)时

可知

$$I_{\perp} = I_0 \sin^2 2\alpha$$
 得亮纹,晶片起半波片的作用

当  $\delta = (2m+1)\pi$ ,且 $\alpha = (2m+1)\pi/4$ 时,有最大的干涉光强  $I_{\perp} = I_0$ 

#### 2) 平行偏振器系统:

起偏器P和检偏器A的透光轴相互平行,即: $\beta=\alpha$ 

$$I_{\parallel} = I_0 (1 - \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\delta}{2})$$

光强极大、极小的条件与垂直偏振器系统时互补

#### 3) 白光干涉:

当光源采用包含各种成份的白光时,光强应是各种单色光干涉强度的非相干叠加。透射光不再是白光,是干涉色

分析

$$I_{\perp} = \sum_{i} (I_0)_i \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\delta_i}{2}$$

满足

$$\lambda_i = \left| \frac{2(n_o - n_e)}{(2m+1)} \right| d$$
 干涉光强最大

平行偏振器时干涉场的色彩与垂直时成互补色一色偏振

# 色偏振 (chromatic polarization)

若白光入射,且晶片d均匀,则:屏上由于某种颜色干涉相消,而呈现它的互补色,这叫(显)色偏振。如:

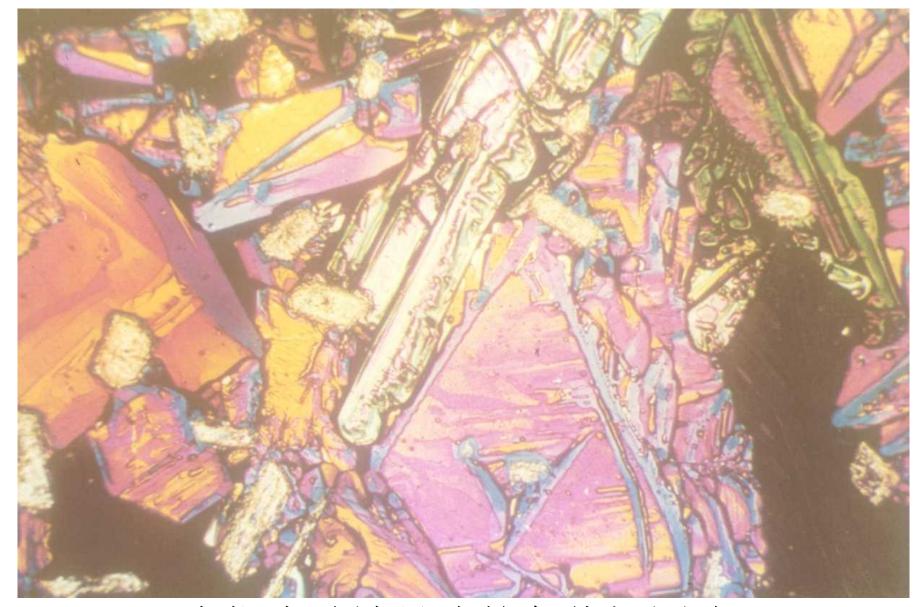
```
红色 (656.2 nm) 相消 → 青色 (492.1 nm);
```

蓝色(485.4 nm)相消 →黄色(585.3 nm)。

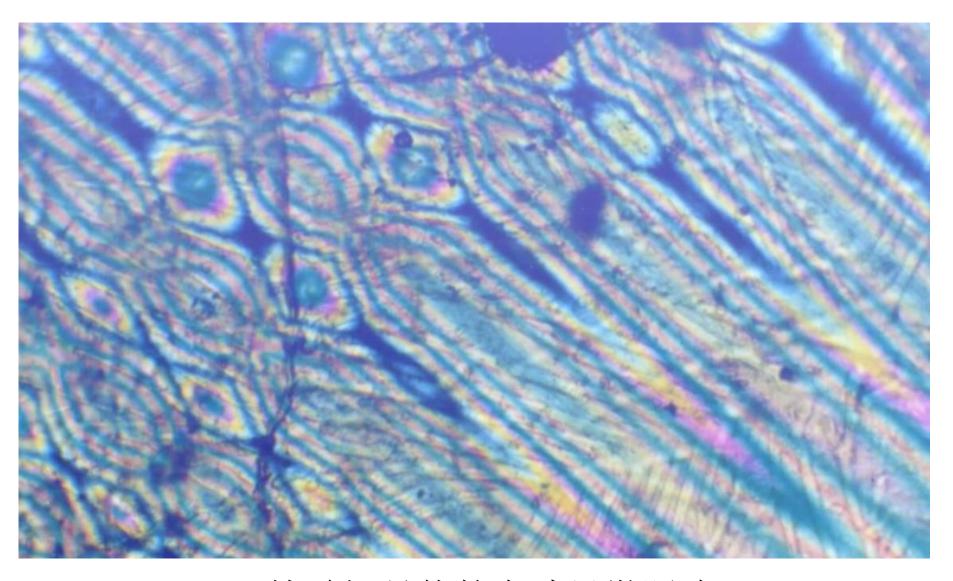
若d不均匀,则屏上出现彩色条纹。

色偏振是检验材料有无双折射效应的灵敏方法,用显微镜观察各种材料在白光下的色偏振,可以分析物质内部的某些结构

—偏光显微术。



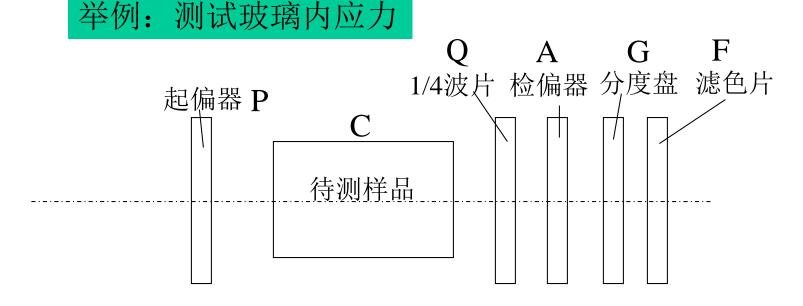
硫代硫酸钠晶片的色偏振图片



钛酸钡晶体的电畴显微照片

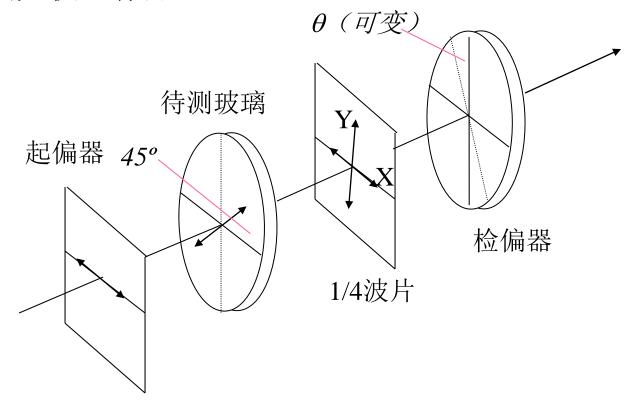
#### 4、光测弹性方法及玻璃内应力的测定:

光弹效应(应力双折射):由应变引起的双折射现象。 光测弹性方法:利用偏振光干涉方法分析受力情况。



读数偏光仪的组成

读数偏光仪工作原理:



选择X、Y轴分别沿1/4波片的快慢轴,并让玻璃的快慢轴与起偏器的透光轴成45度。

透过起偏器的线偏光琼斯矩阵为:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1/4波片的琼斯矩阵为:  $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{vmatrix}$ 

$$egin{bmatrix} 1 & 0 \ 0 & i \end{bmatrix}$$

设玻璃产生的位相差为 $\delta$ ,则其琼斯矩阵为:  $\cos \frac{\delta}{2} \begin{vmatrix} 1 & -itg \frac{\delta}{2} \\ -itg \frac{\delta}{2} & 1 \end{vmatrix}$ 

线偏光通过玻璃和1/4波片后的偏振态为:

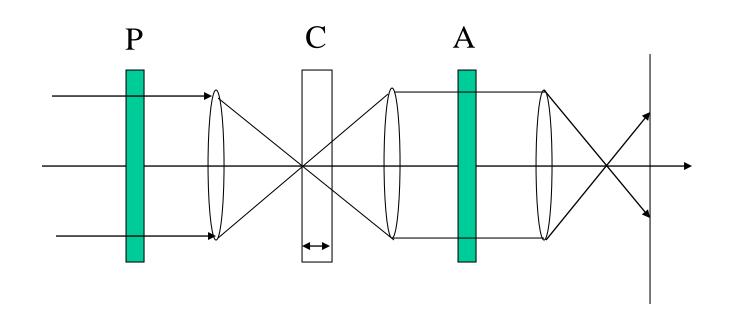
$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \cos \frac{\delta}{2} \begin{bmatrix} 1 & -itg\frac{\delta}{2} \\ -itg\frac{\delta}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \cos \frac{\delta}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ tg\frac{\delta}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\delta}{2} \\ \sin \frac{\delta}{2} \end{bmatrix}$$

出射线偏光的偏振态为: 
$$\begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$
  $\theta$ 为出射线偏光的光  $\begin{bmatrix} \sin \theta \end{bmatrix}$  矢量与 $x$ 轴的夹角

#### 结论:

- 1) 从1/4波片出射的是线偏光。出射线偏光的光矢量与x轴的夹角 $\theta=\delta/2$ 。
- 2)旋转检偏器可测得θ,故可求δ,即求得了待测玻璃的 双折射率之差,从而分析了玻璃内部的应力情况。

## 二、会聚偏光仪的干涉



会聚偏光仪干涉装置

透过厚度为d的晶片时两束出射光之间的相位差:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e'| \frac{d}{\cos \psi}$$

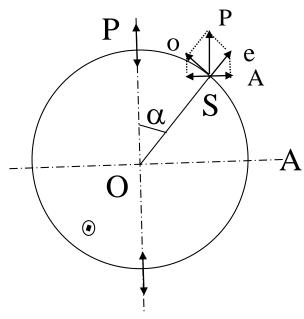
偏振光的强度分布为:

$$I = I_0 \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\pi |n_o - n'_e| d}{\lambda \cos \psi}$$

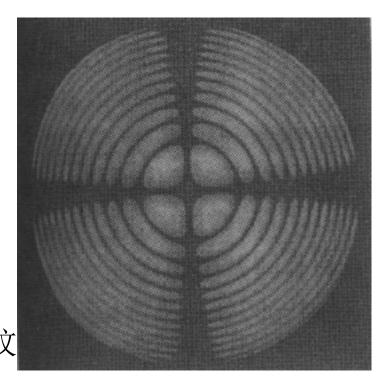
#### 讨论:

- 1)干涉强度与入射角的方位有关;形成同心干涉圆环(等色线)
- 2) 干涉强度与入射面相对于正交偏振器透光轴的方位有关。

在同一圆周上,由光线和光轴构成的主平面的方位是逐点改变的,且晶体光轴方向就是表面法线方向,因此入射面就是主截面。因而,参与干涉的o、e光在检偏器光轴上的投影振幅随着主截面相对于起偏器P的方位α而变



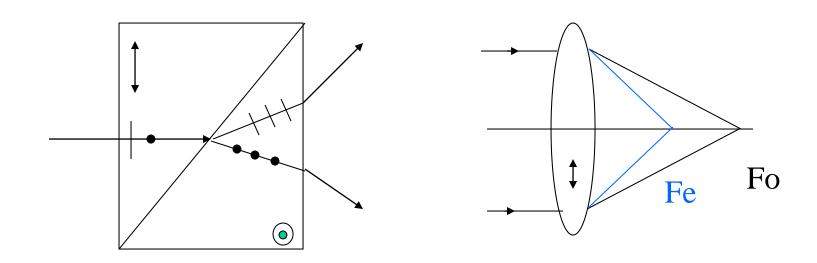
当α=±45°得到最鲜明的干涉条纹



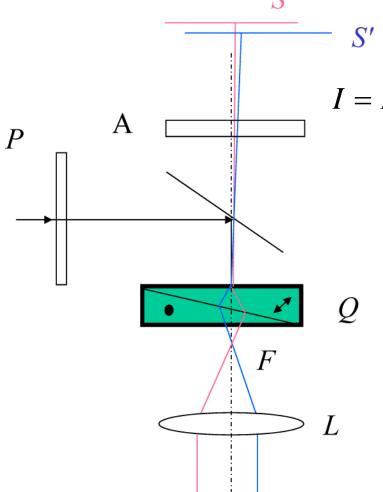
会聚偏振光干涉图

## 三、偏光干涉仪

1、双折射晶体作分光镜



双像元件的分束



微分干涉显微镜光路图

#### 像面上的强度分布为:

$$I = I_0 \{ 1 + V \cos[2k[H(x+d, y) - H(x, y)] + \delta \}$$

 $\delta$  很小时,上式为

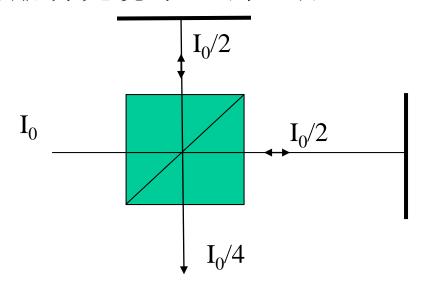
$$I = I_0 [1 + V \cos(2k \frac{\partial H}{\partial x} \bullet d) + \delta]$$

以强度变化的形式观察到表面形状的微分值。

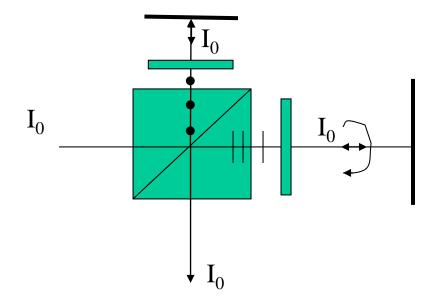
#### 用于:

表面缺陷,表面毛疵的高灵敏度检测

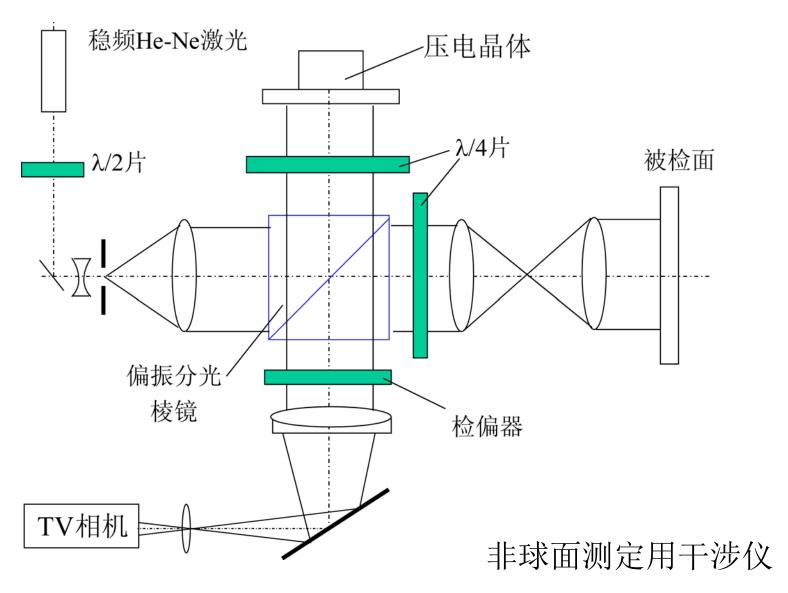
## 2、偏振分光镜与 λ/4片组合



普通分光镜



偏振分光镜



#### 非球面测定用干涉仪有以下优点:

- 1.最大直径为125mm, 精度达λ/100
- 2.在光路中,防止了回授光对光源稳定性地影响,并且 在λ/4片前面地各反射面反射地非期望光线都被偏振分 光镜抑制了,不产生对干涉条纹的影响,消除了杂散光 的影响。
- 3.在照明系统中还置有一λ/2片,转动λ/2片,可以改变 入射光的偏振分量,控制入射光的两个互相垂直的分量 的相对强度。
- 4.对于被检面反射比很小时,采用偏振干涉系统能得到相当于一般干涉仪三倍的光强,能充分合理地利用所有的光强。

## 本节内容总结

#### 一、平行偏振光的干涉

- 1、干涉装置
- 2、原理和公式
- 3、讨论

#### 二、会聚偏光仪的干涉

- 1、双折射晶体作分光镜
- 2、偏振分光镜与 λ/4片组合

## 作业

• P532第27题